

Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ,
Научный совет РАН по релятивистской и сильноточной электронике,
Российское НТО радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской объединённой научной конференции **«Проблемы СВЧ электроники», «Инновационные решения Keysight Technologies»** и направляем программу конференции (см. Приложение).

В программу включены приглашенные обзорные доклады, оригинальные сообщения о новых результатах исследований и разработок в виде устных и стендовых докладов, а также будет проведено специальное заседание, посвященное сравнительному анализу и применению вакуумных и твердотельных приборов миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов.

Конференция проводится в МИЭМ НИУ ВШЭ по адресу: [Москва, ул. Таллинская, д. 34](#).
Проезд: станция метро “Строгино” (последний вагон из центра), далее [пешком](#).

Начало регистрации участников 26 октября 2015 г. в 9:00 в МИЭМ НИУ ВШЭ. Об участии в конференции желательно сообщить заранее оргкомитету по E-mail: SeminarPE2007@yandex.ru. Для командированных удостоверение выписывать на «Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ). *Бронирование гостиниц для проживания просим проводить самостоятельно*, например, при помощи Интернет-ресурсов: booking.com или ostrovok.ru. Небольшие гостиницы, расположенные недалеко от МИЭМ НИУ ВШЭ: Мини-отель «Строгино Экспо» (Таллинская ул., 26); Апартаменты «Рублево-Мякинино» (4-я Мякининская ул., 25).

Дополнительная информация размещается на интернет-странице конференции <http://microwave.hse.ru>.

Приложение: Программа конференции «Проблемы СВЧ электроники»

Оргкомитет